**Коровкина Наталья Михайловна. Развитие методов атомно-силовой микроскопии для контроля электрических и электрофизических параметров объектов микроэлектроники : диссертация ... кандидата технических наук : 05.27.01.- Санкт-Петербург, 2006.- 140 с.: ил. РГБ ОД, 61 07-5/1070**